Liquid	crystal display	apparatus with	uniform	feed-through	voltage in
panel					

Patent Number: US6028650

Publication date: 2000-02-22

Inventor(s): WATANABE TAKAHIKO (JP); KANEKO WAKAHIKO (JP); KUROHA SYOICHI (JP);

SUKEGAWA OSAMU (JP)

Applicant(s): NIPPON ELECTRIC CO (JP)

Requested

Patent: JP10039328

Application

Number: US19970896609 19970718

Priority Number

(s): JP19960190994 19960719 IPC Classification: G02F1/136; G02F1/1343

EC Classification: G02F1/1362C

Equivalents: JP3062090B2, KR267136, TW432252

Abstract

In a liquid crystal display apparatus including a plurality of gate lines, a plurality of drain lines, and a plurality of pixels each including a liquid crystal cell having a pixel electrode connected to a storage capacitor and a switching element connected between the liquid crystal cell and one of the drain lines, a gate of the switching element is connected to one of the gate lines, and a capacitance of the storage capacitor is changed in accordance with a distance between said pixel and an input end of a corresponding one of the gate lines.

Data supplied from the **esp@cenet** database - I2

(19)日本国特許庁 (JP)

G02F 1/136

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-39328

技術表示箇所

(43)公開日 平成10年(1998) 2月13日

(51) Int.Cl.6

微別記号 500 庁内整理番号

F I G 0 2 F 1/136

- - -

500

審査請求 有 請求項の数5 OL (全 9 頁)

(21)出願番号

特顧平8-190994

(22)出顧日

平成8年(1996)7月19日

(71)出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 黒羽 昇一

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(72)発明者 渡邊 貴彦

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(72)発明者 金子 若彦

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(74)代理人 弁理士 鈴木 章夫

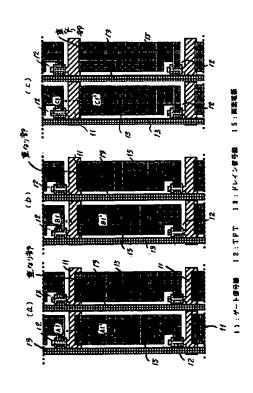
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】

【課題】 液晶パネルの大開口化に伴い、ゲート信号入力端から各画素電極までにおけるゲート信号線の抵抗の影響が大きくなり、表示面内ばらつきによる、液晶パネルの表示焼き付け、シミ等が生じる。

【解決手段】 ゲート信号線11、ドレイン信号線13、TFT12と共に液晶パネルのTFT基板に形成される複数の画素電極15のそれぞれに付加的に補助容量が設けられ、この補助容量は各画素電極15に接続されるゲート信号線11の入力端から離れるに従ってその容量値が小さくなるように構成する。例えば、前段のTFTの隣接ゲート信号線11と、このゲート信号線に対向される画素電極15の対向面積により補助容量を付加する。各画素電極においてはゲート信号入力部から離れるにしたがってストレージ容量が小さくされ、表示のカフィードスルー電圧成分は均一化され、表示パネルの全表示画面内における表示焼き付きやシミを抑えることが可能となる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ゲート信号線とドレイン信号線とがマト リクス状に配列され、これら信号線の交差位置にそれぞ れ薄膜トランジスタ(以下、TFTと示す)と画素電極 とが形成されたTFT基板と、このTFT基板に微小間 隔で対向される対向電極を有する対向電極基板と、前記 TFT基板と対向電極基板との間隙に液晶材料が挟持さ れた液晶表示装置において、前記複数の画素電極のそれ ぞれに付加的に設けられる補助容量は、前記ゲート信号 線の入力端から離れるに従ってその容量値が小さくなる ように構成したことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】 各画素電極ごとに付加的に設けられる補 助容量が、先に駆動される隣接ゲート信号線と、このゲ ート信号線に対向される画素電極の対向面積により設定 され、この対向面積がゲート信号線の入力端から離れる のに従って小さくされる請求項1の液晶表示装置。

【請求項3】 各画素電極ごとに付加的に設けられる補 助容量が、ゲート信号線に沿って設けられた補助容量線 と、この補助容量線に対向される画素電極の対向面積に より設定され、この対向面積がゲート信号線の入力端か ら離れるのに従って小さくされる請求項1の液晶表示装

【請求項4】 補助容量線を透明導電膜で形成してなる 請求項3の液晶表示装置。

【請求項5】 補助容量線と画素電極との対向面積の面 積変化領域を両基板間に設けられた遮光層領域内で行う 請求項3の液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はTFTをスイッチン グ索子としてアクティブマトリクス液晶パネルを備える 液晶表示装置に関し、特に表示面内でのばらつきを抑制 して表示品質を高めた液晶表示装置に関する。

[0002]

【従来の技術】基板表面上にマトリクス状に配置された 画素電極の各々にTFTを付加したアクティブマトリク ス型液晶パネルは、近年になり極性反転駆動の採用等に より、コントラストや動画に対する応答速度等の表示品 質が向上したため、携帯型パソコンやデスクトップパソ

$$V_{FD} = (C_{GS} / (C_{LC} + C_{SC} + C_{GS})) \cdot \Delta V_{G} \cdots (1)$$

【0005】一方、ゲート配線抵抗によりゲートパルス の立ち下がりがなまると、TFTがオフになるまでの期 間に、ソース電極からドレイン配線に電流が流れ込む。

 $V_{FD} = (C_{GS} \cdot \Delta V_G - \int I_{DS} dt) / (C_{LC} + C_{SC} + C_{GS}) \qquad \cdots (2)$ ここで、「Insdtはゲートパルスなまりに比例するこ とから、ゲートパルス入力側では「Insdt≒Oとな る。よって、表示画面でゲートパルス入力側とその反対

 $\Delta V_{FD} = \int I_{DS} dt / (C_{LC} + C_{SC} + C_{GS})$

【0006】このようなフィードスルー電圧成分の表示 画面内均一化を実施する方法としては、まずゲートパル

コンのモニタまたは投写型モニタ等幅広く利用されるよ うになった。しかし、大画面化、高精細化及び高開口率 化が進むことで、ゲート配線幅縮小化、ゲート配線長増 大等が必然的となり、ゲート配線抵抗の増大は不可避と なった。このようなゲート配線の抵抗値の増加が生じる と、配線および画素電極には容量が存在しているため、 ゲートパルスが入力された際には波形のなまりを生ずる が、ゲートパルスの入力端から離れるにしたがって抵抗 値が大きくなるために、パルス波形のなまりもゲートパ ルスの入力端から離れるにしたがって大きくなる。例え ば、図1のような液晶パネル1の図示左辺と下辺にそれ ぞれ信号入力部2,3が配置され、左辺がゲート信号入 力部2として構成されている場合には、表示画面のc 点、b点、a点の順、あるいはC点、B点、A点の順で ゲートパルスの入力端から離れることになり、抵抗値が 大きくなる。

【0003】この結果、ゲートパルスのなまりの違いに 対応してゲートパルスがオフになる際に生じる画素電極 の電位の変動、すなわちフィードスルー電圧成分が異な るようになり、ゲートパルス入力側から離れるとともに フィールドスルー値は小さくなる。このような、フィー ルドスルー値の表示画面内での差が大きくなると、焼き 付け、シミ等が発生し画素劣化の原因となる。このた め、従来は、表示画面内でフィードスルーの分布が最小 になるように、例えば表示画面中央部でフィードスルー によるドレイン信号オフセット値の落ち込みに合わせて 対向電圧値を下げて調整を行っていたが、表示部中央で 調整しても表示部周辺では液晶に直流成分が印加される ようになり、前記した画素劣化を有効に解消することは 困難である。

【0004】ここで、ゲートパルス波形のなまりにより フィードスルー電圧が変化する理由を述べる。図12に 画素部における等価回路図を示すように、フィードスル 一電圧Vヒロは、ゲート信号線11、ドレイン信号線13 に接続されるTFT12のゲート・ソース間容量C csと、液晶容量Cic、ストレージ容量Csc、及びゲート パルス振幅 AV。を使って、近似的に以下のように表さ れる。

その総量 J I ps d t を考慮に入れるとすると、V Fp は以 下のようになる。

側ではフィードスルー電圧成分が変化し、式(2)と式 (1) の差分として次に示すようなフィールドスルー面 内差電圧ΔVnが生じる。

スなまりを縮小する目的で、ゲート配線抵抗の低減化が 挙げられる。これを実現する方法としては、配線幅もし

くは膜厚の拡大、及び比抵抗値の低い配線材料(例えば、アルミニウム、金等)への変更が挙げられる。しかし、配線膜厚の拡大及び材料の変更には製造プロセスの変更が伴ない、また配線幅の拡大には開口率の低下を伴うという問題が生じる。

【0007】このため、従来では、表示画面内の素子構造を表示画面内で変化させることでフィードスルー電圧成分が表示画面内で均一になるように補正する技術が提案されている。例えば、特開平2-306221号公報では、図13に示すように、信号線101と画素電極102との間に構成される二端子素子のアクティブマトリクス型素子のスイッチング素子103a~103cの面積をゲートパルス入力側から反対側へ大きくしている。すなわち、図1のa点、b点、c点の順に素子103a~103cの面積を大きくすることで、ゲートパルスなまりによる電圧降下の補正を行っている。しかし、スイッチング素子を大きくすると、ゲートパルスなまり時の画素電極への書き込みには有利になるが、TFTリークも大きくなることで、補正効果は相殺されると考えられる。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】このように、従来の液晶表示装置におけるフィードスルー電圧の表面面内の均一化を図るために、配線幅や配線膜厚の拡大や比抵抗の低い配線材料を用いる場合には、製造プロセスの変更が伴い、そのための製造設備の変更や製造工程管理の変更が必要になるという問題が生じる。また、配線幅の拡大は、液晶表示に利用される面積、すなわち開口率の低下を伴うことになる。また、前記した公報に記載の技術では、スイッチング素子の面積を表示画面内で相違させることでゲートパルスなまり時の画素電極への書き込みには有利になるが、TFTリークも大きくなるために補正効果が相殺されることが考えられる。

【0009】本発明は、フィードスルー電圧成分を表示 画面内で均一化することで、液晶への直流成分印加の表 示面内ばらつきを抑え、液晶パネルの表示焼き付け、シ ミ等を改善して表示品質を改善した液晶表示装置を提供 することである。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明の液晶表示装置は、TFT基板に形成される複数の画素電極のそれぞれに付加的に補助容量が設けられており、この補助容量は各画素電極に接続されるゲート信号線の入力端から離れるに従ってその容量値が小さくなるように構成したことを特徴とする。例えば、各画素電極ごとに付加的に設けられる補助容量が、先に駆動される隣接ゲート信号線と、このゲート信号線に対向される画素電極の対向面積により設定され、この対向面積がゲート信号線の入力端から離れるのに従って小さくされる。あるいは、各画素電極ごとに付加的に設けられる補助容量が、ゲート信号

線に沿って設けられた補助容量線と、この補助容量線に 対向される画素電極の対向面積により設定され、この対 向面積がゲート信号線の入力端から離れるのに従って小 さくされる。この後者の場合、補助容量線を透明導電膜 で形成し、あるいは補助容量線と画素電極との対向面積 の面積変化領域を両基板間に設けられた遮光層領域内で 行う構成とする。

[0011]

【発明の実施の形態】次に、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。図1は第1の実施形態の液晶表示装置、ここでは液晶パネル1の平面図であり、図示左辺と下辺にそれぞれ信号入力部2、3が設けられ、図示左辺の信号入力部2からゲートパルスが入力されるものとする。図2(a)~(c)は、図1のA、B、Cの各部位における画素部の拡大図であり、図3(a)~(c)はそれぞれのA1-A1、線、B1-B1、線、C1-C1、線の拡大断面図である。

【0012】図2および図3において、ガラス基板10上にゲート信号線11が所要のパターンに形成され、その一部を覆う図外のゲート酸化膜が形成され、アモルファスシリコン等からなるソース・ドレインが形成されてTFT12が形成される。そして、ドレインにはドレイン信号線13が接続され、かつこれを覆うように形成された層間絶縁膜14上には画素電極15が形成され、前記ソースに接続される。この画素電極15は、前段のTFT及び画素電極15に接続される画素のゲート信号線11とその一部において重なるようにパターン形成されており、保護膜16により被覆される。また、対向するガラス基板17には対向電極18が形成されており、この対向電極18と前記保護膜16の間の間隙内に液晶19が充填されている。

【0013】この構成により、図4に示すように、各画素においては、TFT12のソースには、ゲート・ソース間容量 C_{GS} と、液晶容量 C_{LC} 、ストレージ容量 C_{SC} が形成される。特に、ストレージ容量は、層間絶縁膜14を介してゲート信号線11と画素電極15が容量結合することで形成されている。そして、A部からC部へとゲートパルス入力部2から離れるに従ってゲート信号線11と画素電極15のオーバラップ面積が小さくなるように構成されており、この結果、A部からC部に向けてストレージ容量が小さくされていることになる。

【0014】この構成によれば、ゲートパルス入力部2から離れるにしたがい、ゲートパルスのなまりによるTFTリークによりフィードスルー電圧成分は小さくなるが、ストレージ容量 C_{SC} の大きさがゲート信号入力部2から離れるにしたがって小さくされているため、このストレージ容量変化によって補正することができる。すなわち、図1のA部のフィードスルー電圧成分 V_{FDIN} およびストレージ容量 C_{SC} と、図1のC部のフィードスルー電圧成分 V_{FDIN} およびストレージ容量 C_{SC}

れについてみると、VFDIN及びVFDOUT はそれぞれ

 $V_{FDIN} = (C_{GS} / (C_{LC} + C_{SC} + C_{GS})) \cdot \Delta V_{G} \quad \cdots \quad (4)$

 $V_{FDOUT} = (C_{GS} \cdot \Delta V_G - \int I_{DS} dt) / (C_{LC} + C_{SC} + C_{GS}) \cdots (5)$

これら(4)式、(5)式において、ストレージ容量C sc, Csc'が同じならば、VFDIN>VFDOUT なので、V FDIN及びVFDOUT が等しくなるようにCsc, Csc'を定 めれば、A部とC部でフィードスルー成分は均一にでき

【0015】これを信号波形図で説明する。図5(a) は前記A部の信号波形を示しており、図5(b)はC部 の信号波形を示している。図示上側の波形は信号線に入 力されるゲートパルスGP及びドレインパルスDPの波 形であり、図示下側の波形は画素電極に実際に書き込ま れるソースパルスSPの波形である。A部ではソースパ ルスSPがゲートパルスGPの立ち下がりの影響を受け るため、ソースパルスセンタSPCは、ドレインパルス

$$C_{SC}' = ((C_{GS} \cdot \Delta V_G - I_{DS} dt) (C_{LC} + C_{SC} + C_{GS})) / (C_{GS} \Delta V_G) - (C_{LC} - C_{GS}) \cdots (6)$$

これにより、C部のストレージ容量値Csc'を求め、C scとCsc'の差をゲートパルス入力側から反対側へ段階 的に縮めていく。具体的には図2に示したように、画素 電極15と前段ゲート信号線11のオーバラップ面積、 すなわちオーバラップ距離を段階的に小さくしていくこ とで、ストレージ容量を小さくしていく。

【0017】第1の実施形態の液晶パネルを実際に製造 して、表示画面内のフィードスルー変化について測定を 行った結果を図6に示す。 従来品はゲートパルス入力側 から離れて行くほどフィールドスルー値は小さくなって いるが、本発明の液晶パネルではゲートパルス入力側か らの長さにかかわらずA部、C部で同一の値になってお り、本発明の効果が見られることがわかる。

【0018】図7は本発明の第2の実施形態を示す図で あり、図7(a)~(c)は、図1のA, B, Cの各部 に相当する拡大平面図、図8(a)~(c)はそれぞれ A2-A2'線、B2-B2'線、C2-C2'線の拡 大断面図である。この実施形態では、層間絶縁膜14の 下側に補助容量線20を設け、これをゲートパルス入力 側から反対側に向けて延設している。そして、図9に回 路図を示すように、この容量補助線20と層間絶縁膜1 4を挟んで対向される画素電極15とでストレージ容量 Cscを形成した構成とされている。そして、A部からC 部に向けて、補助容量線20と画素電極15とのオーバ ラップ面積を小さくし、スレレージ容量が小さくなるよ うな構造にしている。なお、この構成では、A部、B 部、C部とで光が透過する面積が異ならないように補助 容量線20を透明電極、例えばITO等で形成してい

【0019】なお、図10(a)~(c)に図1のA, B, Cの各部に相当する拡大平面図とそのA3-A3' 線拡大断面図を図11にそれぞれ示すように、、対向ガ

センタDPCに対し実行的にはVFDINだけ低くなる。そ れに対して、C部ではTFTリークがあるためゲートパ ルスGPの立ち下がりの影響が小さくなる。そこで前述 したように、TFTリーク分を見込んで、ゲートパルス GP入力側のストレージ容量に対して、反対側のストレ

ージ容量を小さくすることで、ゲートパルスGPの立ち 下がりの影響を大きくし、VFDINとVFDOUT を同じ値に

することができる。

【0016】実際に補正するにあたっては、事前にシュ ミレーションや実験を実施し、「Ips dtを見積もった 上で、ストレージ容量の変化量を定め、ゲートパルス入 力側から離れるにしたがって、段階的にストレージ容量 を小さくしていく。以下に C_{sc} と C_{sc} 'の関係を示す。

(4)式、(5)式で示される。

ラス基板に設けて液晶開口部21を画成するための遮光 部22の領域内だけで、補助容量線20と画素電極15 のオーバラップ面積を変化させて、開口部21内では面 積が変化しないようにして表示面内の透過率変化を防ぐ ようにしてもよい。

[0020]

【発明の効果】以上説明したように本発明の液晶表示装 置は、液晶パネルを構成するTFT基板に形成される複 数の画素電極のそれぞれに付加的に補助容量が設けられ ており、この補助容量は各画素電極に接続されるゲート 信号線の入力端から離れるに従ってその容量値が小さく なるように構成しているので、各画素電極においてはゲ ート信号入力部から離れるにしたがってストレージ容量 が小さくされることになり、これにより表示画面内のフ ィードスルー電圧成分は均一化され、表示パネルの全表 示画面内における表示焼き付きやシミを抑えることがで き、表示品質を改善することができる効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明が適用される液晶パネルの平面図であ

【図2】図1のA,B,Cの各部における第1の実施形 態の内部構成を示す拡大平面図である。

【図3】図2(a)~(c)のA1-A1', B1-B 1', C1-C1'線の拡大断面図である。

【図4】画素部の回路図である。

【図5】駆動波形なまりによるフィードスルーの変化を 説明するための図である。

【図6】水平方向のフィードスルー変化を示す図であ

【図7】図1のA、B、Cの各部における第2の実施形 態の内部構成を示す拡大平面図である。

【図8】図7 (a)~(c)のA2-A2', B2-B

2', C2-C2'線の拡大断面図である。

【図9】画素部の回路図である。

【図10】図1のA、B、Cの各部における第3の実施 形態の内部構成を示す拡大平面図である。

【図11】図10 (a)のA3-A3、線の拡大断面図である。

【図12】従来の液晶パネルにおける画素部の等価回路 図である。

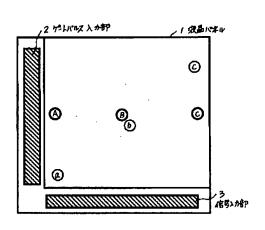
【図13】従来の液晶パネルの一例の示すための図1のa,b,cの各部における拡大断面図である。

【符号の説明】

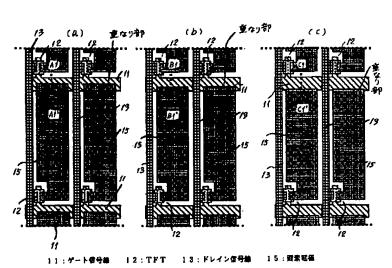
- 1 液晶パネル
- 2 ゲートパルス入力部
- 3 信号入力部
- 10 ガラス基板

- 11 ゲート信号線
- 12 TFT
- 13 ドレイン信号線
- 14 層間絶縁膜
- 15 画素電極
- 17 ガラス基板
- 18 対向電極
- 19 液晶
- 20 補助容量線
- 21 開口部
- 22 遮光膜
- C_{GS} ゲート・ソース間容量
- C_{LC} 液晶容量
- Csc ストレージ容量

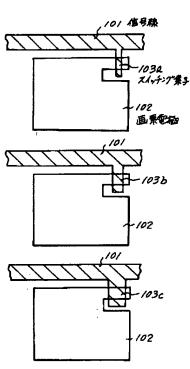
【図1】

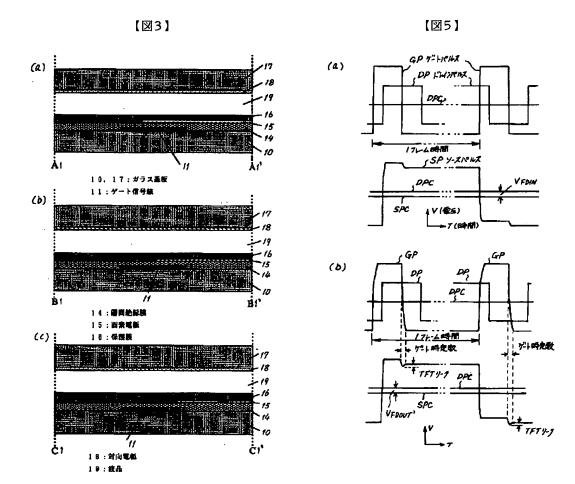


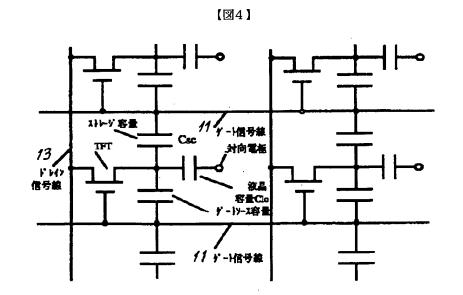
【図2】



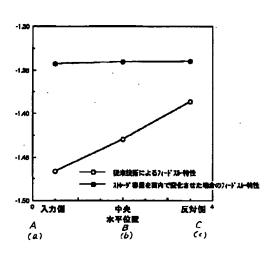
【図13】



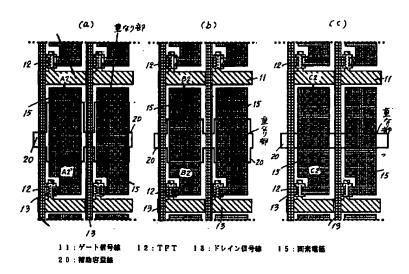




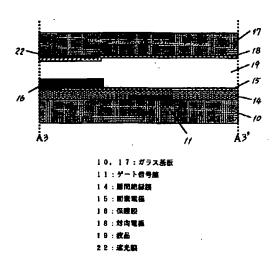
【図6】



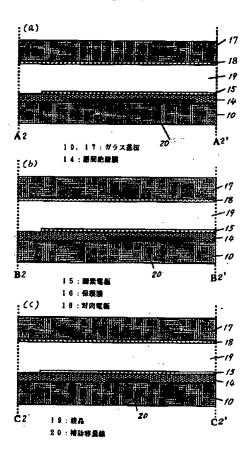
【図7】



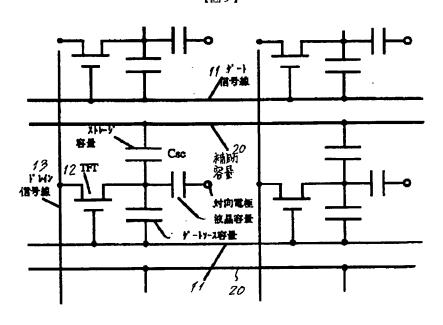
【図11】



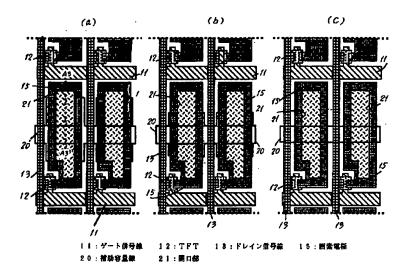
【図8】



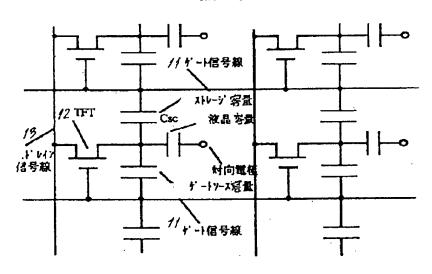
【図9】



【図10】



【図12】



フロントページの続き

(72)発明者 助川 統 東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株 式会社内